文章编号: 1007-4627(2001)02-0120-05

Y射线与 N离子辐照类金刚石薄膜的机理研究

刘 贵 昂¹,谢 二 庆²,王 天 民³ (1 西南交通大学应用物理系,四川 成都 610031; 2 兰州大学物理科学与技术学院,甘肃 兰州 730000; 3 北京航空航天大学理学院,北京 100083)

摘 要:对类金刚石(以下简称 DLC)薄膜受 γ射线与 N 离子辐照的结果进行了比较.通过 Raman 光谱分析得出: γ射线辐照造成薄膜中 SP³C---H 和 SP²C---H 键的减少及 SP³C---C 键的增加,与此 同时氢原子结合成氢分子,并从膜中释出,薄膜的类金刚石特征更加明显,当辐照剂量达 10×10⁴ Gy 时, SP³C---H键减少了约 50%. N 离子辐照使 DLC 薄膜中 SP³C--C 键、SP²C---H 键及 SP³C---H 键的含量均变少,并伴随着氢分子的释出,直接导致 DLC 薄膜的进一步石墨化,其对 SP³C---H 及 SP²C---H 键的破坏程度远大于 γ射线. 两者在辐照机理上截然不同、

关 键 词: 类金刚石薄膜; γ射线辐照; N 离子辐照; 机理 中图分类号; O484 **文献标识码**: A

1 引言

DLC 薄膜具有独特的物理、化学和力学特性^[1],在抗反射涂层、光学保护层、电容 p-n 结、阻 挡层、电子器件的热沉,甚至空间和核聚变环境下 器件的涂层等方面具有潜在的应用价值^[2].在以上 应用中,DLC 薄膜可能不可避免地处在射线辐射、 离子辐射,甚至高温等极端环境,因此对 DLC 薄膜 在各种不同后处理条件下的稳定性研究就显得十分 必要.本文介绍了 DLC 薄膜受 Y 射线辐照及 N 离 子辐照的一些初步结果,并将两者进行了比较.

2 实验

本工作采用的 DLC 薄膜样品是用外耦合电容 式射频辉光放电等离子体化学气相沉积方法获得. 反应气体是纯甲烷(CH₄),反应室是石英钟罩,射 频电极是由不锈钢制成的平行板电极,电极间距为 2-3 cm,衬底放在阴极板上,衬底由4支平行的碘 钨灯加热,衬底温度控制在160℃,得到的 DLC 薄 膜的厚度为 0.9-1 μm.

3 结果与讨论

3.1 DLC 薄膜的 Y射线辐照及结构改变

实验用的 γ 射线是由[®]Co 产生的, 其平均能量

收稿日期: 2000 - 11 - 24; 修改日期: 2001 - 03 - 26

* 基金项目:中国航空基金资助项目 作者简介:刘贵昂(1963-),男(汉族),湖南邵阳人,硕士学位,副教授,从事类金融石蓐膜及其后处理研究。

- - - - -

为 1.25 MeV,各样品受 γ射线辐照的剂量如表 1. 辐照后的 DLC 薄膜用 Nicolet Raman 910 型付里叶 变换 Raman 光谱仪进行表征,该仪器的中心波长 为1 064 nm,最高分辨率小于 2 cm⁻¹,谱图见图 1.

表1 各样品的Y射线辐照剂量

| 样品编号 | D/(10 ⁴ Gy) | 样品编号 | D/(10 ⁴ Gy) |
|------|------------------------|------|------------------------|
| 10 | 0 | 13 | 6 |
| 11 | 2 | 14 | 8 |
| 12 | 4 | 15 | 10 |

从图 1 可以看到, 位于 2 934 及 2 871 cm⁻¹ 附 近的峰的强度随辐照剂量的增加越来越小, 且分别 对应于 SP³CH₂ 反对称伸缩振动^[3]及 SP³CH₃ 对称 伸缩振动^[4],表示这两种振动越来越弱. 根据测不 准原理,任何光谱的谱带都存在本征宽化,其峰形 是对称的,通常观察谱线形状即可决定谱带数目, 不对称峰或峰顶平坦的谱带表明有严重重叠的两个 谱带^[5]. 据此并进行仔细观察,发现在 2 855 及 2 960 cm⁻¹处各存在一峰,它们基本上被2 871及 2 934 cm⁻¹处的强峰所掩盖. 根据文献[6,7],在 2 855 及 2 960 cm⁻¹处存在 的 谱带分别 对 应于 SP³CH₂ 对称伸缩振动及 SP³ CH₃ 反对称伸缩振



图1 7射线辐照 DLC 膜的 Raman 光谱

动. 总之,这4个谱带均与SP³ 键伸缩振动有关, 谱带的面积大小表明了SP³C--H伸缩振动的强弱 或SP³键的密度^[8]. 不同辐照剂量的样品对应该谱 带的面积如图2所示(取未辐照的10[#]样品面积为 1,忽略1448 cm⁻¹谱带SP³C--H键的减少). 由图 2可以看到,SP³C--H键的数量随辐照剂量D的增 大明显减少,且开始时减少较快. 当 $D=10 \times 10^4$ Gy时,SP³C--H键的数量几乎减少了一半,可见 Y 射线对SP³C--H键具有一定的破坏性,但在 3000-3305 cm⁻¹范围内没有观察到SP²C--H及 SP¹C--H键的存在.



图 2 SP³C-H 键含量与辐照剂量的关系

从 Raman 光谱的低波段可以看到,随辐照剂

量的增大,位于1301 cm⁻¹附近的峰有增强趋势 (该峰可能对应于 DLC 薄膜中 SP³C—C 结构成 分^[9]).这表明 DLC 薄膜中 SP³C—C 结构成分随辐 照剂量的增加而越来越多、膜的类金刚石特征越来 越明显,另外,从图1还可以看到,位于1607 cm⁻¹附近的散射逐渐变弱(该峰对应于 SP²C = C 结构成分^[9,10]),说明膜中 SP²C = C 结构成分有减 少的趋势.表明经γ射线辐照后,极少部分 SP²C = C 双键可能断裂并出现原子的重新排列,形成 SP³C—C 键,造成 SP³C—C 键数量的增加,这与 1301 cm⁻¹处峰的略微增强相对应,同时与文献[8] 用 X 射线辐照 DLC 膜的结果及其相似,位于1448 cm⁻¹处的峰强度有变小的趋势(该峰对应于 SP³CH₃ 同相弯曲振动^[4]),说明薄膜中 SP³CH₃ 同相弯曲振 动减弱.

从图 1 容易看到:位于 1 650 cm⁻¹附近的峰, 随辐照剂量的增加,也呈减小趋势,且其峰位由 1 653 cm⁻¹移到了 1 648 cm⁻¹.根据文献[6,11], 该峰对应于 SP²C--H键.而根据文献[12],也可能 是 N--H峰.从峰形的非对称性来看,该峰很可能 是 SP²C--H和 N--H峰的叠加.这说明 γ射线辐 照也能破坏 C=H双键.根据文献[13]及前述结 果,作者认为,DLC薄膜中的 C--H键甚至 C=H 键是被高能 γ射线激发的电子击断的,当其断裂 时,出现结构的重排,在膜中形成更强的 C--C键, 而自由的氢便结合成 H₂从膜中释出.当氢从膜中 释放时,并未造成石墨晶体的生长,反而呈减少趋势.电阻率的增大进一步证实了 γ射线辐照导致膜 中 SP³C--C键增加和膜的类金刚石特征更明显这 -结论.

需要说明的是,本实验所得 DLC 薄膜的 Raman 谱与一般的不同,且有下列两个特征:(1)所 得的反映 DLC 薄膜特性的 Raman 光谱分为两个独 立峰,分别位于1301及1607 cm⁻¹处;(2)由于激 发光子能量较低,在 Raman 光谱的1448及 2934 cm⁻¹附近出现了较强的 C一H 吸收峰,至今 尚未发现在 Raman 光谱中出现 C一H 峰的报道.根 据文献[9], SP² 结构成分的 Raman 散射带在 1600 cm⁻¹附近, SP³ 结构成分的 Raman 散射带在 1300 cm⁻¹附近,这两个散射带常常重叠在一起, 形成1200-1600 cm⁻¹的宽带.在本实验中,出现 了两峰的明显分离这一少见的现象,这可能与样品 的制备条件及激光 Raman 光谱激发光子波长较长 有关. 红外光谱的实验结果进一步证实了这一结 论.

DLC 薄膜用 IFS120HR 付里叶变换红外光谱 仪进行了表证. 对 10^{*},13^{*},14^{*}及 15^{*}样品的红 外光谱进行了计算机处理,经处理后的红外光谱图 如图 3 所示. 从图 3 可以看到,位于 2 800-3 000 cm^{-*}的 C—H 吸收峰随辐照剂量的增加明显减弱. 当辐照剂量达 10×10⁴ Gy 时,C—H 吸收峰最弱. 这进一步说明: 7 射线辐照 DLC 薄膜导致 SP³C— H 键的断裂,造成 SP³C—H 键数量的减少.这与本 文 Raman 光谱的结果完全—致.



图 3 经计算机处理后的红外光谱

3.2 DLC 薄膜的 N 离子辐照及结构改变

用中国科学院近代物理研究所的 200 kV 离子 注入机提供的能量为 110 keV 的 N 离子辐照 DLC 薄膜,辐照剂量如表 2 所示。

表 2 各样品的离子辐照剂量

| - | 样品编号 | $D/(ions \cdot cm^{-2})$ | 样品编号 | $D/(10n3 \cdot cm^{-2})$ |
|---|------|--------------------------|------|--------------------------|
| - | 50 | 0 | 54 | 5×10-6 |
| | 51 | $l \times 10^{15}$ | 55 | $1 > 10^{17}$ |
| | 52 | 5×10^{15} | 56 | 2 × 10 ¹⁷ |
| | 53 | l≯ 10 ¹⁶ | | |

N 离子辐照后 DLC 薄膜的 Raman 光谱如图 4 和图 5 所示, 从图 4 可以看到, 位于 2 934 cm⁻¹附 近的 SP³C---H 散射峰随辐照剂量的增加明显减少, 这是由于 N 离子辐照造成 SP'C-H 键的断裂, 位 于 3 130-3 200 cm⁻¹处的峰呈增强趋势,且逐渐往 高频方向移动,该峰可能与芳香 SP²C 键的形成有 关,根据文献[14-16],芳香 SP²C 键的形成与 SP² 键含量的增大有关.因此,可以推断,N离子辐照 使SP³C-H键减少,SP²键增加,从图5可以看 到,位于1200-1700 cm⁻¹内的 Raman 散射峰, 随辐照剂量的增加,变成两个波包,且波包越来越 宽, 辐照剂量达 1×10¹⁶ ions/ cm² 时波包最大, 其 中心位置分别位于1450及1580 cm⁻¹附近、低剂 量辐照下波包的出现表明 N 离子辐照加剧了薄膜 的无序化和石墨化. 位于 1 607 cm⁻¹的 SP²C = C 散射峰也逐渐成为一波包,且中心逐渐移向1 580 cm⁻¹附近,这种频率的下移是由于膜中键角无序碳 原子的增加而造成的[17],容易看到,位于1301 cm⁻¹处的 SP4C---C 类金刚石峰随辐照剂量的增加 而基本消失.这正好说明 N 离子辐照破坏了 SP³C-C键,使薄膜的类金刚石特征变得不太明 显. 当辐照剂量达 5×10^{16} ions / cm²及以上时,



图 4 N离子辐照 DLC 薄膜的 Raman 光谱



图 5 N离子辐照 DLC 薄膜的 Raman 光谱

1 580及 1 448 cm⁻¹附近波包的消失,可能是由于本 底抬高或被其它强峰将其掩盖所致.位于1 648 cm⁻¹附近的峰,对应于 SP²C—H 键^[6,11],即使辐照 剂量很小,也立即消失,说明 N 离子辐照容易造成 SP³C—H 键的破坏.而根据文献[12],该峰也可能 是 N—H 峰.从峰形的非对称性来看,该峰很可能 是 SP²C—H 和 N—H 峰的叠加.由于 N—H 键束 缚能为 3.7 eV,C—H 键束缚能为 3.5 eV,两者相 差不大,且氮氢更容易成键^[16].在 DLC 膜淀积过 程中,由于真空度不高,为膜中 N—H 键的形成提 供了条件.因此,上述推测应该是合理的.当薄膜 受 N 离子辐照时,C—H 及 N—H 键容易被破坏, 所以在 Raman 光谱中出现了这一现象.因此,N 离子辐照 DLC 薄膜能破坏 SP³ 区域的 C—C 和 C— H 键,形成无序的 SP² 键,这与文献[19]给出的结

参考文献:

- [1] 梁 风,严学台,类金刚石薄膜的性质、应用及制备[J].物理
 学报,1999、48(6):1095-1101.
- [2] Adel M E, Amir O, Kalish R, et al. Ion-beam-induced Hydrogen Release from a-C : H : A Bulk Molecular Recombina-

论是一致的.

3.3 N离子辐照与 Y射线辐照的比较

Y射线辐照使膜中 SP³C---C 键稍有增强,这与 N 离子辐照时的情形恰好相反.其机理可能是 1.25 MeV 的 Y射线与物质作用时,能直接产生高能正 负电子对,或通过康普顿散射产生具有较高动能的 反冲电子.这些电子可击断 DLC 薄膜中的 C--H 键甚至 C==H 键,从而导致膜中原子的重排,形成 更强的 C---C键,而自由的氢便结合成 H₂ 从膜中释 放出来. 当氢从膜中释放时,并未造成石墨晶体的 生长.这与 X射线辐照 DLC 薄膜而使其 SP³ 键增 加的结果及其相似^[3]. 而 110 keV 的 N 离子辐照则 是通过 N 离子与膜中的 C 和 H 原子核碰撞,导致 SP³C--C 键及 SP³C--H 键的断裂,并造成 SP²C 的 集聚,使膜进一步石墨化.

4 结论

通过对 γ射线与 N 离子辐照 DLC 薄膜的机理 研究以及对 Raman、红外光谱的分析,得出的主要 结论是:

(1) Υ射线辐照 DLC 薄膜时, SP³C--C 键呈增加趋势, DLC 薄膜的类金刚石特征更加明显,结构得到改善。

(2) γ射线辐照 DLC 薄膜造成膜中 SP²C—H 及 SP³C—H 键减少.当辐照剂量达 10×10⁴ Gy 时, SP³C—H 键减少了约 50%,与此同时氢原子结合 成氢分子,并从膜中释出.

(3) N 离子辐照使 D1.C 薄膜中 SP³C—C 键、 SP³C—H 键及 SP³C—H 键的含量均变少,并造成 SP²C 的集聚,从而导致芳香 SP² 键的出现.与此同 时,还在1 580 cm⁻¹附近出现了特征石墨峰,导致 DLC 薄膜的进一步石墨化. N 离子对 SP³C—H 及 SP²C—H 键的破坏能力远大于 γ 射线.

(4) Υ射线辐照与 N离子辐照的机理截然不同,但与 X射线辐照的机理极其相似.

tion Model[J]. J Appl Phys, 1989, 66(7): 3 248-3 251.

[3] Barshilia H C. Somna Sah, Mehta B R. et al. Microstructural Modification in Diamond-like Carbon Thin Films Caused by High Energy Ion Irradiation[J]. Thin Solid Films, 1995, 258;

•、

123-127.

- [4] Cheng Yuhang, Wu Yiping, Chen Jiaoguo, et al. Influence of Deposition Parameters on the Intermal Stress in a-C: H Films
 [J]. Surface and Coating Technol., 1999, 111: 141-147.
- [5] 徐抗成编著. Excel 数值方法及其在化学中的应用[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2000, 124-128.
- [6] 平木昭夫,川原田洋. 金刚石状薄膜[J]. 新型碳材料,1988. 12(2): 30-37.
- [7] Dischler B. Bubenzer A. Koidl P. Hard Carbon Coating with Low Optical Absorption [J]. Appl Phys.Lett. 1983. 42(8): 636-638.
- [8] Fumio Sato, Nobuo Saito, Yoshiyuki Hirano, et al. Diamondlike Bonds in Amorphous Hydrogenated Carbon Films Induced by X-ray Irradiation[J]. J Vac Sci Technol, 1998, AI6(4), 2 553-2 555.
- [9] 王冠中、叶峰、常超、等.化学气相沉积法制备金刚石膜截 面 微区 Raman 分析[J].物理学报、1999、48(12): 2 382-2 388.
- [10] Soonil Lee, Dong-Sup Kim, Sung-Gyu Rhee, et al. Structure and Optical Properties of Si Incorporated Diamond-like Carbon Films Deposited by r. f. Plasma-assisted Chemical Vapor Deposition[J]. Thin Solid Films, 1999, 341, 68-72.
- [11] Tamor M A, Wu C H. Carter R O, et al. Pedant Benzene in

Hydrogenated Diamond-like Carbon [J]. Appl Phys Lett. 1989, 55(14): 1 388-1 390.

- [12] Silva S R P, Robertson J, Amaratunga G A J, et al. Nitrogen Modification of Hydrogenated Amorphous Carbon Films
 [J], J Appl Phys. 1997, 81(6); 2 626-2 634.
- [13] 田 军,王齐祖,薛群基编著,核技术与材料科学[M],兰州, 兰州大学出版社,1998,23-24.
- [14] Compagnini G, Calcagno L, Foti G. Hydrogen Effect on Atomic Configuration of keV-ion-irradiated Carbon[J]. Phys Rev Lett. 1992, 69(3): 454-457.
- [15] Meilissa J Paterson, Kevin G Orrman-Rossiter, Suresh Bhargava, et al. Physico-chemical Changes in a-C : H by MeV He lon Irradiation[J]. J Appl Phys. 1994, 75(2): 792-796.
- [16] 刘东平,李芳,俞世吉,等.非晶碳氢薄膜结构及其光学间 脉[J],材料科学与工艺,2000,8(2):58-6I.
- [17] Dillon R O, Woollam J A, Katkanan V. Use of Raman Scattering to Investigate Disordor and Crystallite Formation in asdeposited and Annealed Carbon Films[J]. Phys Rev, 1986. B29(6): 3 482-3 488.
- [18] 陈大伟,刘玉学,齐秀英,等.类金刚石薄膜的微结构及其 电学性质的研究[J].功能材料,1999,30(5):492-494.
- [19] 刘益春,刘玉学,齐秀英,等.a-C-H:N 薄膜结构和光学特 性的研究[J],科学通报,1996,41(15),I 379-I 382.

Mechanism of Damage in Diamond-like Carbon Film Induced by Y-ray and N-ion Irradiations

LIU Gui-ang¹, XIE Er-qing², WANG Tian-min³

(1 Department of Applied Physics, Southwest Jiao Tong University, Chengdu 610031, China;
2 Department of Physics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Chir3 Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China)

Abstract: The results of the diamond-like carbon films (the following is called for short DLC film) irradiated by γ rays and N ion were reported. It showed that SP³C—H and SP²C—H bonds were decreased, and SP³C—C bonds were increased by γ ray irradiation, and induced hydrogen recombination with H₂ molecules, and subsequently released from the surface of the films. When the γ ray irradiation dose reached 10×10^4 Gy, the numbers of SP³C—H bonds were decreased by about 50%. After irradiated by γ rays, the diamond-like character is more obvious in DLC films. SP³C—C, SP³C—H and SP²C—H bonds are decreased with increasing N ion irradiation doses in DLC films. The breakdown effect on SP²C—H and SP³C—H bonds by N ion irradiation are much greater than that of γ rays. When the DLC film is irradiated by N ions, it trends to graphitize obviously. There are many differences in mechanism between γ ray irradiation and N ion irradiation.

Key words: diamond-like carbon film; 7 ray irradiation; N ion irradiation; Mechanism.

^{*} Foundation item: Supported by the Aeronoutic Foudation. China